(51)Int.CI.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-062082

(43) Date of publication of application: 29.02.2000

B32B 9/00

B32B 7/02 B32B 15/04

(21)Application number: 10-254596

(71)Applicant: TOYOBO CO LTD

(22)Date of filing:

24.08.1998

(72)Inventor: KOBAYASHI MASANORI

ONOMICHI SHINYA SHIMOMURA TETSUO

YAMADA YOZO

(54) ELECTROMAGNETIC WAVE SHIELDED FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture an electromagnetic wave shielded film provided with 2 Ω /square resistance or less and superior light transmission properties and suitable for the purpose of display. SOLUTION: An electromagnetic wave shielded film is formed of two or more metal film layers B containing silver as a main component and one or more conductive film layers C containing a metal oxide as a main component laminated respectively on a transparent polymer film A, and at least the B, C, B layer constitution unit is contained in the film. Preferably two or more metal layers B and three or more conductive film layers C are laminated on the transparent polymer film A, and at least the C, B, C, B, C layer constitution unit is contained in the electromagnetic shielded film.

(o)	 	 _	
(8 1			
(0)	 	 	
(台)			
(C)	 	 	
(C) (A)		 	
1			

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

Searching PAJ Page 2 of 2

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開發号

特開2000-62082 (P2000-62082A)

(43)公開日 平成12年2月29日(2000.2.29)

(51) Int.CL?		識別記号	FΙ			ラーマコード(参考)
B32B	9/00		B32B	9/00	A	4F100
	7/02	104		7/02	104	
	15/04			15/04	Z	

審査請求 京請求 請求項の数8 FD (全 6 頁)

(21)出願番号	特顯平10-254596	(71)出職人	000003160
			東洋紡績株式会社
(22)出題日	平成10年8月24日(1998.8.24)		大阪府大阪市北区登島浜2丁目2番8号
		(72)発明者	小林 正典
			滋賀県大津市堅田二丁月1番1号 東洋紡
			裁株式会社総合研究所内
		(72) 発明者	尾道 督政
			滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡
			被株式会社総合研究所內
		(74)代理人	100080791
			弁理士 高島 一
			最終質に続く

(54)【発明の名称】 電磁波シールドフィルム

(57)【要約】

【課題】 **豪面抵抗が2** Ω/□以下で、かつ透光性に優れた、ディスプレイ用途に好適な電磁波シールドフィルムを提供する。

【解決手段】 透明高分子フィルム(A)上に、銀を主

成分として含む金属薄膜層(B)が2層以上、および金属酸化物を主成分として含む導電性薄膜層(C)が1層以上それぞれ積層されてなり、かつ少なくとも(B)(C)(B)の層構成単位を含むことを特徴とする電磁波シールドフィルムである。好適には、透明高分子フィルム(A)上に、金属薄膜層(B)が2層以上、および導電性薄膜層(C)が3層以上それぞれ積層されてなり、かつ少なくとも(C)(B)(C)(B)(C)の層構成単位を含む電磁波シールドフィルムである。

(c)		
(8)		
(0)	•	
(6)		
(0)		
(A) ⁻		
·		Ì

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 適明高分子フィルム(A)上に、銀を主成分として含む金属薄膜層(B)が2層以上、および金属酸化物を主成分として含む導電性薄膜層(C)が1層以上それぞれ積層されてなり、かつ少なくとも(B)

(C) (B)の層構成単位を含むことを特徴とする電腦 波シールドフィルム。

【請求項2】 適明高分子フィルム(A)上に、銀を主成分として含む金属薄膜層(B)が2層以上、および金属酸化物を主成分として含む導電性薄膜層(C)が3層 10以上それぞれ積層されてなり、かつ少なくとも(C)

(B)(C)(B)(C)の圏構成単位を含むことを特徴とする電磁波シールドフィルム。

【請求項3】 金属薄膜層(B)の瞬厚が5nm~20 nmであることを特徴とする請求項1または2に記載の 電磁波シールドフィルム。

【詰求項4】 準電性薄膜層(C)の少なくとも1つが、厚さ50μmの二輪延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム上に10mm以上の当該準電性薄膜層(C)のみを1層積層したフィルムの水蒸気透過量を測定した 20時、0.5g/m²・24mg以下となる導電性薄膜層(C)であることを特徴とする請求項1または2に記載の電磁波シールドフィルム。

【請求項5】 表面抵抗値が2章/口以下であることを 特徴とする請求項1または2に記載の電磁波シールドフィルム。

【請求項6】 導電性薄膜層(C)が、酸化銀を主成分として含むことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の電磁波シールドフィルム。

【請求項7】 導電性薄膜層(C)が、酸化亜鉛を主成 30分として含むことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の電路波シールドフィルム。

【請求項8】 導電性薄膜層 (C) が、酸化インジウム を主成分として含むことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の電路波シールドフィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、週明高分子フィルム上に金属薄膜層と導電性薄膜層を積層した電磁波シールドフィルムに関し、より詳しくは、高電磁波シールド 40性と高透光性の両立が要求されるディスプレイ用途に好適な電磁波シールドフィルムに関する。

[0002]

【従来の技術】近年の大型ブラウン管テレビやブラズマディスプレイの電磁液シールド対策の要求等により、1 ①Ωノ□以下の表面抵抗を有しながら可視光の透過性にも優れた透明準電フィルムが求められている。特にブラズマディスプレイの電磁液シールドフィルターとして用いられる場合には、約2Ωノ□以下の表面抵抗が要求されている。 【①①①3】一方、従来より、透明導電フィルムとしては、酸化錫を添加した酸化インジウム(以下!TO)や金、銀等の金属の薄膜を高分子フィルムに積層したものが良く知られている。一般に、「TOに代表される酸化物半導体を高分子フィルムに積層した透明導電フィルムは、甚板フィルムの耐熱性の問題から成膜条件が制限され、その表面抵抗は数十分/□程度が限界であった。そこで前述のような低表面抵抗の要求に対しては、金、

2

銀、銅、アルミニウム等の抵抗率の低い金属の薄膜を1 ()n m前後領層した準電フィルムが検討されてきた。

【0004】とれら金属薄膜を積層した導電フィルムの中では、導電性に優れ、可視光の吸収がフラットで灰色を呈する銀薄膜の導電フィルムが好適であるが、光線透過率が重視されるディスプレイ用途では、銀薄膜面からの反射による透過率低下のために膜厚を厚くすることができず、例えば可視光透過率を60%以上にすると、表面抵抗が10公/□以上となり、高度な電磁液シールド効果が期待できない。さらに銀薄膜の環境安定性の低さから、合金化や保護膜積層等の対策が検討されてきたが、合金化による導電性の低下や保護層による光学特性

【0005】特開昭63-173395号公報に、適当な職庫の170職で銀薄職を挟持することにより、干渉効果で反射を抑えて光線透過率を向上させることが提案されている。しかし、このような構成においても、60%以上の可視光透過率と2Ω/□以下の表面抵抗を両立するのは困難であった。

[0006]

の低下が指摘されてきた。

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、上記の問題 点を解決しようとするものであり、その目的は、表面抵 抗が2 ② / □以下で、かつ過光性に優れた、ディスプレ イ用途に好適な電磁波シールドフィルムを提供すること にある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らはかかる課題 を解決するため、鋭意検討した結果、本発明に達した。 即ち、本発明は以下の通りである。

- (1) 透明高分子フィルム(A)上に、銀を主成分として 含む金属薄膜層(B)が2層以上、および金属酸化物を 主成分として含む導電性薄膜層(C)が1層以上それぞ れ積層されてなり、かつ少なくとも(B)(C)(B) の層構成単位を含むことを特徴とする電磁波シールドフ
- (2) 週明高分子フィルム(A)上に、銀を主成分として含む金属薄膜層(B)が2層以上、および金属酸化物を主成分として含む導電性薄膜層(C)が3層以上それぞれ積層されてなり、かつ少なくとも(C)(B)(C)(B)(C)の層槽成単位を含むことを特徴とする電磁
- 液シールドフィルム。 50 (3) 金属薄膜層 (B) の瞬厚が5 n m ~ 2 0 n m である

http://www6.ipdl.jpo.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NS... 10/17/2003

(3)

上記(1) または(2) に記載の電磁液シールドフィルム。
(4) 導電性薄膜層(C)の少なくとも1つが、厚さ50
μmの二輪延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム上に10nm以上の当該導電性薄膜層(C)のみを1層積層したフィルムの水蒸気透過費を測定した時、0.5g/m²・24hr以下となる導電性薄膜層(C)である上記(1)または(2)に記載の電磁液シールドフィルム。

3

- (5) 表面抵抗値が2 Q / □以下である上記(1) または (2) に記載の電磁波シールドフィルム。
- (6) 導電性薄膜層 (C) が、酸化錫を主成分として含む 10 上記(1) ~(5) のいずれかに記載の電磁波シールドフィ
- (7) 導電性薄膜層(C)が、酸化亜鉛を主成分として含む上記(1)~(5)のいずれかに記載の電磁波シールドフィルム。
- (8) 導電性薄膜層(C)が、酸化インジウムを主成分として含む上記(1)~(5)のいずれかに記載の電磁波シールドフィルム。

[0008]

【発明の実施の形態】以下に、本発明を詳細に説明する。本発明の電磁波シールドフィルムは、透明高分子フィルム(A)上に金属薄膜層(B)が2層以上および準管性薄膜層(C)が1層以上それぞれ積層されてなるものである。

【0009】本発明における透明高分子フィルム(A)としては、透明かつ成膜プロセスに耐え得る機械強度、耐熱性を有するものであれば特に限定されず、例えば、ポリエステル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリスルホン系樹脂等のフィルムが挙げられる。具体的には、ポリエチレンテレフタレート(以下、PETともいう)、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン等のフィルムが挙げられる。とれらの中でも、その特性と価格のバランスより、PETフィルムが好適に使用できる。特に、成機時に滑剤層をインラインコート法により積層した高透明なPETフィルムが好ましい。

【0010】 遠明高分子フィルム(A)の厚さは25~300μmが好ましく、より好ましくは50~200μmである。また、透明高分子フィルム(A)は、その機械的特性および光学特性を損なわない範囲で、着色剤、紫外線吸収剤、安定剤、可塑剤、色素等の公知の添加剤 40を含有していてもよく、あるいはそれらの添加剤を含有するコート層を公知の方法で満層してもよい。さらに、各種カラーフィルター、反射率低減による視認性向上のための反射防止機、ノングレア膜、画面傷付き防止のためのハードコート膜等も公知の方法により予め積層してもよい。またこれらのコート層は後述する金属薄膜層(B)や導電性薄膜層(C)の積層後に積層してもかまわない。特に、ブラズマディスプレイの電磁液シールドフィルターとして用いる場合には、透明高分子フィルム

近赤外根を吸収する色素を含有するか。あるいはこの色素を含有するコート圏を慎層することが好ましい。 【0011】本発明における金属薄膜層(B)は、銀を主成分として含有する金属薄膜層である。金属薄膜層(B)の膜厚は好ましくは5~20nm、より好ましくは10~15nmである。この膜厚が5nmより薄いと得られる電磁波シールドフィルムの表面抵抗が大きくなりすぎるおそれがあり、逆に20nmより厚いと得られる電磁波シールドフィルムの光線透過率が善しく低くなるおそれがある。

【0012】銀は導電性に優れ、20nm以下の銀薄膜は可視光領域での吸収もフラットに近いため、低抵抗導電性フィルムの導電層としては好適である。しかし、銀薄機は環境安定性に劣り、特に高温高温度下では確化腐食やマイグレーション等の不具合を起こす。環境安定性改善のためには、ガスバリア性薄膜を外面に積層する等して銀薄膜層に侵入する水分を遮断することが効果的である。さらにバラジウムや金、銅等との合金膜とすることが好ましいが、添加金属成分が多いと電導性が低下するため、その添加量は5重量%以下が好ましく。より好ましくは1重量%以下である。

【0013】本発明における金属薄膜層(B)の製法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の公知の薄膜作成法で作成される。とこで、スパッタリング法は、DCマグネトロンスパッタリング法、RFマグネトロンスパッタリング法等であり、例えば銀薄膜を成膜するときには銀ターゲットを用い、アルゴンガスをスパッタガスとして用いる。

【0014】本発明における導電性薄膜層(C)とは、 金属酸化物を主成分として含有する導電性薄膜である。 主成分となる金属酸化物としては、酸化縄、酸化亜鉛、 酸化インジウム等が好適に使用できる。酸化インジウム に酸化器を5~10重置%添加したITOは導電性に優 れているが、インジウムはその坦蔵量の少なさが懸念さ れており、また比較的高値であるので、原料コストの点 から酸化器、酸化亜鉛を主成分とすることが好ましい。 酸化アンチモンを添加した酸化器、酸化アルミニウムを 添加した酸化亜鉛が導電性に優れ好適に使用できる。

【0015】 導電性薄膜層(C)の膜厚は、全層積層された電磁波シールドフィルムの光学特性を最適化するように膜厚が選択される。具体的には、使用する薄膜材料の屈折率と特定波長における透過率と反射率を定義することで各層の最適な膜厚がシミュレーション計算により得られる。より具体的には電磁波シールドフィルムの、光線波長400~750 nm、特に550 nmの光線透過率が高く(光線反射率が低く)、かつ350 nm以下と850~1100 nmの光線透過率が低く(光線反射率が高く)なるように各層の膜厚をシミュレーション計算により設計される。

(A)は、リモコンや赤外線通信の誤動作の原因となる 50 【0016】本発明における導管性薄膜層(C)の製法

としては、真空蒸君法、スパッタリング等の公知の薄膜 作成法で作成される。また、導電性薄膜の成膜条件を最 適化することで、膜密度の高いより緻密な薄膜構造とす ることが可能となり、水分やガスの侵入しにくい優れた ガスバリア性を付与することできる。このような優れた ガスバリア性を有する導電性薄膜層(C)により保護さ れた金属薄膜層(B)はその耐久性が大幅に改善され る。本発明において導電性薄膜層 (C) のガスバリア性 とは、膜厚50μmの2軸延伸PET上に該導電性薄膜 層 (C) を1層のみ成膜した積層フィルムの水蒸気透過 19 置および酸素透過量で評価され、具体的には、水蒸気透 過量が概ね()、5g/m゚・24hg以下、酸素透過量 が概ね(). 5 c c/a t m·m··24 h r以下である ことがガスバリア性が良好であるといえる。この水蒸気 透過量および酸素透過量の測定の際の導電性薄膜層

5

(C)の膜厚は、10nm以上であることが必要である が、好ましくは15nm以上、より好ましくは20nm 以上である。

【①①17】とのようなガスバリア性の導電性薄膜層

(C)を作製する方法としては、例えば、スパッタリン 20 グ法においては、(1)成膜プロセス圧を下げ、アルゴ ンガスの取り込みによる構造欠陥を防ぐ方法、(2)成 膜時のターゲットへの印刷パワーを低くする方法。

(3)膜の酸化度を化学量論的に合わすために酸素添加 畳をコントロールする方法。および(4)基板を取付け ている基板ホルダーまたはセンターロールを裏側より循 環水にて水冷し、基板温度を上がらないようにして非晶 性構造にする方法、等の方法を適宜組み合わせて作製す

薄膜層(C)は、真空成膜法によって成膜されるが、す べての膜を真空蒸者法や、スパッタリング法等の一つの プロセスに統一しうる場合には、ロール状に巻かれた透 明高分子フィルム(A)を用いて、同一チャンバー内で ロール・ツー・ロール法により成膜することが、薄膜の 均一性やコスト面からも好ましい。

【①①19】本発明の電磁波シールドフィルムにおいて は、金属薄膜層(B)が2層以上、導電性薄膜層(C) が1層以上それぞれ綺麗されてなり、かつ少なくとも (B) (C) (B) の層構成単位を含む。好ましくは、 図」に示すように、金属薄膜層 (B) が2層以上、導電 性薄膜層 (C) が3層以上それぞれ積層されてなり、か つ少なくとも(C)(B)(C)(B)(C)の層櫓成 単位を含む。金灰薄膜圏(B)は透光性の満足できる膜 厚の範囲では、1層だけでは電磁波シールドフィルムの 導電性が不足する。例えば、銀薄膜の場合、12mm厚 で4Ω/□程度であるが、図1のような層構成とし、金 **屆蘇駿厘 (B) を2厘にすることで光線透過率をさほど** 下げることなく導弯性の大幅な改善を行なえる。さら に、下地層や反射防止層として、金属薄膜層(B)と導 50 目視にて観察した。

電性薄膜圏(C)以外の層も必要に応じて適宜積層され ても構わない。

【0020】本発明の電磁波シールドフィルムにおいて は、400~750mm、特に550mmの光線反射率 が10%以下。特に5%以下、350nm以下と850 ~1100nmの光根透過率が20%以下、特に10% 以下であり、また、表面抵抗値が2Ω/□以下。特に 1. 5 ②/□以下という特性を有する。また、周波数1 (1)M目 2 における電磁波シール下性が4 (1 d B以上、 特に50 d B以上という特性も有する。

【0021】本発明においては、フィルムの表面抵抗値 とは、透明高分子フィルム(A)上に金属薄膜層(B) および導電性蘇聯層(C)が精層された側の表面の抵抗 値をいう。

【①①22】また、本発明の電磁波シールドフィルム は、環境安定性に優れ、特に長時間高温高湿雰囲気に曝 されても実用性のある透光性と電磁波シールド性を保持 でき 環境の変化に左右されない安定な電路波シールド フィルムである。

[0023]

【実施例】以下に本発明を実施例に基づいて説明する が、実施例中の各特性の測定法は次のとおりである。

【()()24】1. 電磁波シールド性

電磁シールド特性試験器(アンリツ株式会社製、MA8 602B) とスペクトラムアナライザー(アンリツ株式 会社製、MS2661C)を用い、社団法人関西電子工 業振興センター(KEC)法に進じ、測定した。

【0025】2. 膜厚

エリブソメーター(株式会社灣尻光学工業所製、DV -【0018】本発明における金属薄膜層(B)や導電性 30 36S型)を用いて、透明高分子フィルム(A)の代わ りにシリコン基版を用い、この基板上に実施例と同様の プロセスにより成膜した薄膜について測定した。

【0026】3. 表面抵抗値

JIS K7194に進じ、抵抗率計(三菱油化株式会 社製、ロレスタAP)を用いて4探針法にて測定した。 【()()27】4. 全光線透過率、ヘイズ ヘイズメーター(日本電色工業株式会社製、NDH-1

()() 1 DP) を用いて測定した。

【()()28】5. 光線透過率、光線反射率 JIS K7105に進じ、積分球付分光光度計(株式 会社日立製作所製、U-3500型)を用いて測定し た。

【0029】6、水蒸気透過量

JIS K7129に進じ、水蒸気透過度測定装置(モ コン社製、PERMATRAN-W3/31)を用い て、測定温度40℃、相対温度0%RH/90%RHで 測定した。

【0030】7. 耐熱性

80℃の環境下に500時間放置し、その外観の変化を

(5)

【0031】8. 耐湿性

6.0 ℃9.5 % R H の環境下に5.0 () 時間放置して、その 外額の変化を目視にて観察した。

【0032】実施例1

透明高分子フィルム基板として、厚さ100 mm. 15 cm×15cmの、全光線透過率90.9%の2軸延伸 ポリエチレンテレフタレートフィルム(東洋紡績株式会 性製。コスモシャインA4100)をマルチターゲット スパッタリング装置にセットし、1×10-1Pa程度ま で凝圧した。スパッタガスとしてアルゴン20 s c c m、酸素(). 1 s c c mを導入し、チャンバー内の圧力 を0.2 Paとした。第1層として38 nmの酸化鍋の 導電性薄膜層を高周波マグネトロンスパッタリング法に より、投入電力1W/cm²で、基板を冷却しながら非。 **鴬にゆっくりとした成膜速度で綺麗した。第2層として** 12nmの銀薄膜層をDCマグネトロンスパッタリング により積層した。次に第3層として94mmの酸化銀の 導電性薄膜層を第1層と同様の方法により積層した。さ らに第4層として12nmの銀薄膜層を第2層と同様の 方法により補層した。第5層として43 nmの酸化器を 20 第1層と同様の方法により積層した。この導管性フィル ムの表面抵抗値は1.8Ω/□、全光線透過率は70 %。900 n m における光線透過率は15%、1000 nmにおける光線透過率は10%、550nmにおける 光線反射率は1.5%、ヘイズは1.0%であった。周 波数100MH2における電界シールド効果は50dB であった。耐湿性試験、耐熱性試験後もその外額および 光線透過率、光線反射率、表面抵抗値に変化はなかっ た。また、この積層体に使用した酸化鋁を同条件にて5 ①μmのPETフィルム上に膜厚20nmで成膜した積 30 層フィルムの水蒸気透過量は0.2g/m²・24hr であり、水分遮断性も良好であった。

【0033】実施例2

酸化鍋の代わりに!TOを用いて実施例1と同様の方法 により導電性フィルムを作製した。ITO薄膜層の膜厚 は第1層が41mm、第3層が88mm、第5層が38 nmであった。第2層および第4層の銀薄膜層の膜厚は それぞれ12mmであった。この導躍性フィルムの表面 抵抗値は1.5Ω/□、全光線透過率は70%.900 nmにおける光線透過率は15%、1000nmにおけ る光線透過率は10%、550 nmにおける光線反射率 は1.5%、ヘイズは1.0%であった。周波数100 MHIIにおける電界シールド効果は50 d Bであった。 耐湿性試験、耐熱性試験後もその外額および光線透過 率、光線反射率、表面抵抗値に変化はなかった。また、 この積層体に使用したITOを同条件にて50µmのP ETフィルム上に膜厚20nmで成膜した綺層フィルム の水蒸気透過量は0.3g/m²-24h r であり、水 分遮断性も良好であった。

【0034】実施例3

酸化銅の代わりに、酸化亜鉛(アルミナ2重量%含有) を用いて実施例1と同様の方法により導電性フィルムを 作製した。酸化亜鉛の膜厚は第1層が38mm、第3層 が94nm、第5層が43nmであった。第2層および 第4層の銀薄膜層の膜厚はそれぞれ12mmであった。 との導電性フィルムの表面抵抗値は1.60/□.全光 級透過率は70%、900nmにおける光線透過率は1 5%。1000nmにおける光線透過率は10%。55 ①nmにおける光線反射率は1.5%。ヘイズは1.0 %であった。周波数100MH2における電界シールド 効果は50 d Bであった。耐湿性試験、耐熱性試験後も その外観および光線透過率、光線反射率、表面抵抗値に 変化はなかった。また、この論層体に使用した酸化亜鉛 を同条件にて50mmのPETフィルム上に膜厚20m mで成膜した積層フィルムの水蒸気透過量は0.3g/ m¹・24hrであり、水分遮断性も良好であった。 【0035】比較例1

厚さ100μm、全光線透過率90、9%の2軸延伸ボ リエチレンテレフタレートフィルム(東洋紡績製、コス モシャインA4100)に、第1層として41mmの! T〇の導電性薄膜層を高層波スパッタリングにより積層 した。第2層として12nmの銀薄膜層をDCマグネト ロンスパッタリングにより積層した。次に第3層として 38nmの!TOを第1層と同様の方法により積層し た。との導電性フィルムの表面抵抗値は60/口。全光 被透過率は75%、900nmにおける光線透過率は3 ①% 1000 a mにおける光線透過率は25%、55 On mにおける光線反射率は10%。ヘイズは1.0% であった。園波数100MH2における電界シールド効 果は30dBであった。実施例1~3で得られた導管性 フィルムと比べて、全光線透過率は僅かに向上している が表面抵抗値はかなり高く、電磁波シールド効果が低か った。また、近赤外波長域における光線透過率もかなり 高かった。

[0036]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明によれば、高電磁波シールド性と高透光性を両立した電磁波シールドフィルムを提供することができる。また、本発明の電磁波シールドフィルムは、近赤外線カット特性、反射防止特性、環境安定性等も良好である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の電磁波シールドフィルムの構成例を示す断面図である。

【符号の説明】

- (A) 透明高分子フィルム
- (B) 金属薄膜層
- (C) 導電性薄膜層

(6)

特闘2000-62082

【図1】

(c)	
(B)	
(¢)	
(B) .	
(0)	
(A)'	

フロントページの続き

(72)発明者 下村 哲生

遊貨県大倉市堅田二丁目1番1号 東洋紡

續株式会社総合研究所內

(72)発明者 山田 陽三

遊貨県大倉市監団二丁目1番1号 東洋紡

續株式会社総合研究所內

Fターム(参考) 4F100 AA17C AA17E AA25C AA25E

AA28C AA28E AB01B AB01D AB24B AB24D AK01A AK42A BA04 BA05 BA07 BA08 BA10A BA26 EJ37A GB48 JD04 JD08 JG01C JG01E JG04 JM02B JM02C JM02D JM02E

JN01 JN01A YY00